```
SEA JP04363385/PN
L1 - 1 JP04363385/PN
FSE
*** - ITERATION 1 ***
SET SMARTSELECT ON
SET COMMAND COMPLETED
SET HIGHLIGHTING OFF
SET COMMAND COMPLETED
SEL L1 1- PN, APPS
                                      7 TERMS
            SEL L1 1- PN APPS :
L2
SEA L2
             2 L2
L3
*** ITERATION 2 ***
SEL L3 1- PN, APPS
            SEL L1 1- PN APPS : 10 TERMS
L2
SEA L2
              2 L2
L3
FSORT L3
               2 FSO L3
L4
                                         Answers 1-2
               1 Multi-record Family
               O Individual Records
               0 Non-patent Records
 SET SMARTSELECT OFF
 SET COMMAND COMPLETED
 SET HIGHLIGHTING DEF
 SET COMMAND COMPLETED
 => D BIB ABS 1-
 YOU HAVE REQUESTED DATA FROM 2 ANSWERS - CONTINUE? Y/(N): y
      ANSWER 1 OF 2 WPIDS (C) 2002 THOMSON DERWENT
                                                         FAMILY
 L4
      1999-329991 [28]
                         WPIDS
 AN
                         DNC C1999-097877
      N1999-247697
 DNN
      Lapping powder composition - has water, alumina, boehmite, polyamine grou
 ΤI
      chelate compound and\formulation polyamino carboxylic acid group chelate compound
      E19 G04 L02 L03 U11
 DC
      (FUJI-N) FUJIMI INC KK
 PA
 CYC
      1
                    A 19990406 (199928) *
      JP 11092749
 PI
                    B2 20000619 (200033)
                                                 4p
      JP 3055060
      JP 11092749 A Div ex JP 1991-52750 19910318, JP 1998-212534 19910318; JP
 ADT
      3055060 B2 Div ex JP 1991-52750 19910318, JP 1998-212534 19910318
      JP 3055060 B2 Previous Publ. JP 11092749
 FDT
 PRAI JP 1990-227580 19900829
      1999-329991 [28]
                        WPIDS
 AN
      JP 11092749 A UPAB: 19990802
 AB
      NOVELTY - The lapping powder composition comprises water, alumina and a
      chelate compound. The composition further includes boehmite or an
      aluminium salt, and the chelate includes disodium ethylene diamine
```

tetra-acetate. The aluminium salt includes aluminum sulphate.

USE - For precision polishing silicon and compound semiconductor

substrate, magnetic memory hard disc and laser device.

ADVANTAGE - High abrasive speed without surface problems such as scratches, pits and cracks on polished surface can be achieved by the material.

_ Dwg.0/0

ANSWER 2 OF 2 WPIDS (C) 2002 THOMSON DERWENT FAMILY 1 L4

1993-039430 [05] WPIDS AN

DNC C1993-017788

Polishing material for precision polishing laser devices etc. - comprises ΤI water, alumina and a chelate cpd. e.g. di sodium ethylene di amine tetra-acetate.

DC G02 L02 L03

MORINAGA, H; OKAJIMA, T; OOTANI, K; YAMADA, T ΙN

(MITU) MITSUBISHI KASEI CORP; (FUJI-N) FUJIMI INC PA

CYC

A 19921216 (199305) * 4 p JP 04363385 PΙ A 19941122 (199501) 4 p US 5366542 JP 07081132 B2 19950830 (199539) 4p

JP 04363385 A JP 1991-52750 19910318; US 5366542 A Cont of US 1991-748809 ADT 19910822, US 1992-988360 19921207; JP 07081132 B2 JP 1991-52750 19910318

JP 07081132 B2 Based on JP 04363385 FDT

PRAI JP 1990-227580 19900829; JP 1991-52750 19910318

WPIDS 1993-039430 [05] AN

04363385 A UPAB: 19931119 AB

Compsn. comprises water, alumina and a chelate cpd.

The compsn. further comprises boehmite or an aluminium salt and the chelate includes disodium ethylene diamine tetra-acetate. The alumina includes aluminum sulphate.

USE/ADVANTAGE - High abrasive speed without surface problems such as scratch, orange peel, pit, and crack on polished surface can be achieved by the material. The material is used for precision polishing a silicon and cpd semiconductor substrate, magnetic memory hard disc and laser devices

Dwg.0/0

5366542 A UPAB: 19950110 ABEQ US

Polishing compsn. comprises (a) water, (b) 2-30 wt.% of alumina as abrasive particles and (c) polyaminocarboxylic acid or its Na- or K-salt as chelating agent.

Opt. compsn. also contains boehmite in amt. 0.1-20 wt.%. Cpd. (c) is pref. EDTA or diethylenetriaminepentaacetic acid in amt. 0.01-20 wt.%. Opt. compsn. also contains 0.01-20 wt.% of Al2(SO4)3, Al(NO3)3, AlCl3, AlBr3 or aluminium hydrogen phosphate.

USE - For polishing a memory hard disk.

Dwg.0/0

=> FSE JP10310766/PN

SEA JP10310766/PN 1 JP10310766/PN L5

FSE

*** ITERATION 1 ***

SET SMARTSELECT ON SET COMMAND COMPLETED

SET HIGHLIGHTING OFF SET COMMAND COMPLETED (19) []本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出籍公開書号

特開平4-363385

(43)公開日 平成4年(1992)12月16日

(51)Int.Cl.⁶

減別記号 庁内整理番号

ΓI

技術表示箇所

CO9K 3/14

X 6917-4H

審査請求 未請求 請求項の数3(全 4 頁)

(21) 出職書号	仲以平3-52750	(71)出網人	000005968
(22)出額日	平成3年(1991) 3月18日		三妻化成株式会社 京京都千代田医丸の内二丁目 5 番 2 号
(31) 優先權主張番号	待徽平2-227580	(72) 発明者	山田 勉 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三
(32)優先日 (33)優先修主張団	平 2 (1990) 8 月29日 日本 (JP)	(72)発明者	菱化成株式会社内 門島 泰三
			北九州市八幡西区大字藤田2447番地の1 三麦化成株式会社県崎工場内
		(72)発明者	大谷 孝弌 北九州市八幡西区大字藤田2447番地の1
		47.0 (0.00)	三菱化成株式会社票輪工場内
		(74)代理人	弁理士 長谷川 一 (外1名) 最終頁に続く

(54)【発明の名称】 研磨剤組成物

(57) [要約]

【構成】 水、アルミナ及びキレート性化合物を含有してなり、要すれば、更に、ペーマイトおよび/又はアルミニウム塩を含有してなる研度剤組成物 【効果】 新磨速度が向上し、被新磨物の表面性能も優れている。

【特許請求の範囲】

【謝求項1】 水、アルミナ及びキレート性化合物を含 有してなる研磨剤組成物

[請求項2] 水、アルミナ、キレート性化合物及びペーマイトを含有してなる研磨剤組成物

【顧求項3】 水、アルミナ、キレート性化合物及びアルミニウム塩を含有してなる研磨剤組成物

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は研察剤組成物に関するも 10 本発明を更に詳細に説明する。 のである。詳しくは、研産能率がよく、すぐれた研磨表 面を形成することができる研磨剤組成物に関するもので ある。 はしくは、研究を重に詳細に説明する。 (0006) 本発明で使用する。 (0006) 本発明で使用する。 でルミナ、ローアルミナ、ロースルミナ、のではないが、研究地度を考慮する。

[0002]

【従来の技術】従来、水とアルミナからなる研磨剤組成物は知られているが、研磨速度が十分でなく、研磨速度を上げる目的でアルミナの粒径を大きくすると、研磨表面に荒れが生ずるようになり、研磨速度と表面状態の両方を満足するものとは言えなっかった。

【0003】研磨速度、衰面状態の改良のため水とアル 20 ミナに種々の物質を添加することが提案されている。例 えば特徴昭54-89389号には永とアルミナに研磨 促進剤として硝酸アルミニウム、硫酸アルミニウム。塩 化アルミニウム等のアルミニウム塩を添加した合成樹脂 用研磨剤が提案されている。一方、過去10年間に終い て、工業的規模の生産が飛鷹的に増加したシリコン及び 化合物半導体基板、各種の磁気メモリーハードディス ク、レーザー部品等の材料の精密研磨加工においては、 特に加工面の平滑度、無欠陥性(スクラッチ、オレンジ ピール、ピット、ノジュール、クラック等の欠陥がない 30 事)に対する要求水準が、過去の研磨加工技術水準に比 して遙かに高度化すると共に、他方、生産、検査政策等 に多額の投資が必要な為、生産スピードの向上、不良欠 陥ロスの低減に依るコストカットも重要な課題となって いる。使って、これちの分野で使用される研磨剤に就い ても加工特度及び研磨速度の向上に対する要望が極めて 強いものとなっている。特開昭も2-25187号はメ モリハードデイスクの研磨の隙も硝酸アルミが促進効果 を襲することを教えている。更に破験ニッケル、蓚酸ア ルミ等の無機能あるいは有機能の塩類、硫酸等のアンモ 40 ニウム塩類、金属の亜硝酸塩等が、研磨速度、加工精度 を向上させる転加物として報告されている。

[0004]

【発明が解決しようとする温暖】本発明は研磨速度が向上し、しかも会域状態の優れた研磨物が得られる研磨剤組成物の提供を目的とするものである。

[0005]

[課題を解決するための手段] 本発明者らは、かかる目 的を満足するよりすぐれた研磨剤組成物を得るべく、鋭 な研究を単ねた結果、水とアルミナからなる研磨剤組成 50 ットの茶飯防止処理、水の神化処理、化製品、軟こうの

物にキレート性化合物を存在させるときは、加工物加工面の平滑度、皮は表面欠陥(スクラッチ、オレンジピール等)発生防止等の研磨仕上がり効果を向上させ同時に研磨速度をも向上させることが出来ること、また、かかる組成物にある化合物を加えることによって更に効果を向上させ得ることを知得した。本発明の要官は、水、アルミナ及びキレート性化合物を含有してなる研磨剤組成物に存する。更に、かかる研磨剤組成物に存する。以下、はアルミニウム塩を配合した組成物に存する。以下、はアルミニアは細にか明さ

【0006】本発明で使用するアルミナとしては、アーアルミナ、 θ -アルミナ、 α -アルミナ等で特に限定されないが、研磨速度を考慮すると α -アルミナが望ましい。アルミナの含有量は、通常組成物全量に対して $1\sim30$ 重量%、好ましくは $2\sim15$ 重量%である。あまりに少ないと研磨速度が小さくなり、逆にあまりに多いと均一分散が保てなくなり、かつ、スラリー粘度が過大となって取扱いが困難となる。粒子径は加工特度及び研磨速度を考慮すると平均粒径で $0.1\sim10$ μ m、好ましくは $0.1\sim3$ μ mである。

【0007】本発明で使用されるキレート性化合物は金 属イオンとキレート化合物を形成する多座配位子をもつ 化合物である。就中本発明においては、例えばエチレン ジアミン、2、21-ビビリジン、ジエチレントリアミ ン等のポリアミン系のキレート性化合物。例えばニトリ ロトリ酸酸、エチレンジアミンテトラ酢酸、ジエチレン トリアミンペンタ酢酸、或いはこれらのナトリウム塩、 カリウム塩等のポリアミノカルポン酸系のキレート性化 合物が好ましい。特にポリアミノカルポン酸系のキレー ト性化合物が好ましい。キレート性化合物の含有量は、 組成物全量に対して0.01~20重量%、好ましくは 0、 $1\sim10$ 重量%であり、また、アルミナに対しては 通常 0、 5~ 5 0 重量%程度である。この量があまりに 少ないと本発明の効果が順待出来なくなる。逆にあまり に多くても、添加効果が向上する事もなく経済的でな い。本発明の研磨制権成物が優れた研磨効果を有するこ との詳細は不明であるが、キレート性化合物の存在が研 唐朝縄成物中のアルミナの分散状態に何等かの影響を及 ばし、かかる分散状態が研磨加工に有利に作用すると思 われる。

【0008】 東た、本発明の研磨剤組成物にペーマイトを存在させると、更にすぐれた効果を得ることができる。ペーマイトは、AIOOH又はAIO・H: Oの化学式で表示されるアルミナ水和物の一種であり、ジブサイト等を250℃程度で加圧水熱処理するか、成はチーグラー法で合成されるアルミニウム有機化合物 [AI(OR)・) (但し、Rはアルキル基である)の加水分解に依って製造する方法で一般的に生産されており、アルミナゾル、セラミックパインダー、繊維製品カーペットの帯電防止処理、水の浄化処理、化钠品、軟こうの

-718-

増粘剤、アルミナ系触媒又は触媒担体等の原料として広 く利用されている工業材料である。粉体製品のペーマイ トとしては、例えば、KAISER社(米国)、VIS TA Chemical社(米国), Condea C hemie社(ドイツ)等から市販されているものが挙 げられている。本発明で水に分散されるベーマイトは数 体でもペーマイトゾルでも使用可能である。ペーマイト の合有量は組成物全量に対し0、1~20重量%、好ま しくは0、5~10堂量%であり、また、アルミナに対 しては、通常1~50重量%程度である。ベーマイト会 10 研磨に特に好適である。 有量が余りに少ないと研磨速度向上の効果が期待出来 ず、逆に余りに多いと見掛粘度、チキソトロピー性が増 大し、アルミナの均一分散性を掴なう事となると同時に 研慮創組成物の容器からの取り出しが困難となる等ハン ドリング上不適な物性となる。

【0009】さらに、本発明の研磨剤組成物に、アルミ ニウム塩を存在させると研贈速度がより向上するので好 ましい。このアルミニウム塩としては、何えば、硫酸ア ルミニウム、塩化アルミニウム、硝酸アルミニウム、リ ン酸水素アルミニウム、臭化アルミニウム等が挙げられ 20 る。これらのアルミニウム塩は含水塩、無水塩のいずれ を用いることもできる。あるいは反応により上記塩を形 成し得るアルミニウム化合物と酸との組合せを使用する こともできる。アルミニウム塩の畳は通常、無水物とし て、組成物全量に対して0.01~20重量%、好まし くは0、1~10点量%であり、また、アルミナに対し ては、通常り、5~50重量%得度である。この量があ まりに少ないと研磨速度向上の効果が期待出来ず、逆に あまりに多くても、柔加効果が向上することもなく経済 的でない。

【0010】本発明の研磨剤組成物の調製は、歯配各成 分と水を混合撹拌すればよく、混合順序等も特に制限さ れるものではない。

【0011】又、この研磨剤組成物の調製に際しては、 被加工物の種類、加工条件等の研磨加工上の必要条件に 応じて、下記の如き各種の公知の添加剤を加えてもよ

【0012】添加剤としては、例えば、エタノール、ブ ロパノール、エチレングリコールの様な水溶性アルコー ル領、アルキルペンゼンスルホン酸ソーダ、ナフタリン 40 スルホン酸のホルマリン館合物の様な界面活性剤、硫 酸、塩酸、硝酸、酢酸の様な酸類、リグニンスルホン酸 塩、カルポキシメチルセロース塩、ポリアクリル酸塩の 様な有機ポリアニオン系物質、セルロース、カルポキシ メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロースの様な セルロース類、破骸アンモニウム、塩化アンモニウム。 **露酸アンモニウム、硝酸マグネシウムの様な無機塩類等** があげられる.

[0013]尚、本発明の研磨剤組成物のpffとしては、 1~8、紆ましくは2~7である。また、アルミニウム 50

塩を存在させる場合のHは、アルミニウム塩の密解性を 考慮すると、1~6、好ましくは2~5が望ましい。

【0014】また、本発明の研磨削組成物は、比較的高 護度の原設として副製し、実際の研磨加工時に希釈して 使用することも可能である。鶴述の舒ましい濃度範囲 は、実際の研磨加工時のものとして記述した。

【0015】本発明の研磨剤組成物は、金属、ガラス、 プラスチック等の研磨に使用されるが、欠陥のない研磨 表面が得られることから、メモリーハードディスク等の

[0016]

【実施例】以下、実施例によって本発明を具体的に説明 するが、木発明はその要質を超えない限り以下の実施例 に限定されるものではない。

[0017] 実施例1~6及び比較例1

(研磨剤組成物の調製) αーアルミナ(平均粒子径 1. 5 μm、最大粒子径10μm) を、高速ミキサーを用い て水に分散させてαーアルミナ議度8重量%のスラリー を高裂した。これにキレート性化合物及びペーマイトを 第1表に記載の割合で添加混合させて研鑽剤組成物を調 製した。なお、ペーマイトとしてはCondes Ch emie社製Pural (商標名) SCF (平均粒子径 約20μ) を使用した。

【0018】 (研磨試験) 被加工物としてアルミニウム **基板にニッケル・リンの無電解メッキ(ニッケル90~** 92%、リン10~8%の合金メッキ層)を施した3. 5インチメモリハードディスク(外径約9.5 m) の基板 を使用した。

【0019】研磨は、両面研磨機(定盤径φ640mm) を使用して行なった。研密機の上下定盤にはエスードタ イプの研磨パッド(第1レース(株)製、ドミテックス 25-0)を貼りつけ、ディスク5枚を装填して3分間 研磨した。研磨条件は加工圧力100g/cm² 、下定型 回転数40rpm、研磨剤供給量100cc/分とした。研 磨後、ディスクを洗浄、乾燥し重量減から平均研磨速度 を求めた。また、目視検査に依り表面欠陥の有無程度を 評価した。

[0020] この試験結果を表1に示す。

[0021] 実施例7~11

〔研磨剤組成物の調製〕αーアルミナ(平均粒子径1. 5μm, 最大粒子優10μm) を、高速ミキサーを用い て水に分散させてαーアルミナ濃度8重量%のスラリー を調製した。これにキレート性化合物及びアルミニウム **塩を表2に記載の割合で添加配合して研密剤組成物を調** 製した。

【0022】〔研磨試験〕実施例1に比べ、より硬質な 研磨パッド(第一レース(株)製、ドミチックス25-6)を使用した以外は実施例1と同様にして研磨試験を 行なった。

【0023】この結果を表2に示す。

(4)

特闘平4-363385

[0024]

	[表1]							
	キレート性化合物		ベーマ イト筆	平台的文	表面大幅			
	推奨	能加量 (重量等)	書品へ	æ /弘 (分m火分)	ラッチ)			
実施例し	エチレンジ	1. 0	0	0.35	なし			
*36/12	アミン テトラ酢酸	5.0	0	0.38	なし			
3069 3	・2ナトリ ウム塩	1.0	3.0	0.50	なし			
実施例 4	ジエチレン	1. 0	0	0.38	なし			
実施例5	デュンペン	5.0	0	0.40	なし			
実施所 6	タ新像・5ナートリウム塩	1.0	3.0	0.53	til			
			-		-			

[0025]

	キレート性化合物		アルミニウム塩		平均研造	表面大路 (スク		
	档期	(建設)	推類	(整数	(μm/ y)	ラッチ〉		
実施例7	エチレンジ アミン テトラ酢酸 ミナトリウム塩	1. D	なし	ij	0-61	なし		
実施例8	エチレンジ		病験アルモ ニウム	1. 0	0.92	なし		
実施99	チトラ酢酸 2ナトリウ ム塩	1.0	,74	3.0	1.05	なし		
XHAM IO			塩化アルミ ニウム	3.0	0.96	なし		
実施門(1	ジェチレン トリアミン ペンタ前機 -5ナトリウ ム塩	1. 0	強敵でルミ ニウム	3. 0	1.25	なし		

[0026]

【発明の効果】本発明に従いアルミナー水分散系にキレ 一ト性化合物を添加した研磨剤組成物は、研磨加工画に 表面欠陥を発生する事なく、より高い研磨速度を発現 し、研磨加工能率を高めることができる。

フロントページの続き

(72)発明者 森水 均

北九州市八幡西区大字幕田2447番地の1

三菱化成株式会社県崎工場内